

LTO フテープメディアの寿命評価

Revision: 1

テープストレージ専門委員会 2019年1月

- 2013年度に公開した、メタル(MP)磁性体を使用したLTO 5テープメディア(以下LTO 5)の寿命試験から5年が経過したことから、市場で主流となっているバリウムフェライト(BaFe)磁性体を使用したLTO 7テープメディア(以下LTO 7)の寿命を新たに検証した。
- 寿命検証の為、①飽和磁化(Ms)の経時安定性、②再生信号の 減衰率、2種類の磁気的安定性評価試験を実施した。
- LTO 7の飽和磁化(Ms)の経時安定性は、LTO 5より良好な結果となり、また、再生信号の減衰率は50年以上、信号の読み取り品質に影響のないことが確認された。
- これらの結果から、保管環境(25℃)では、磁気的な性能においては、 少なくとも50年以上の寿命推定が検証できた。



2013年度に公開したLTO 5の寿命評価

- 寿命推定の一方法として、アレニウスプロットは有効かつ一般的で ある。従って、テープメディアの寿命推定においても本方法を用いる。
- アレニウスの式を用いた加速係数ALの算出

 $AL=exp((\Delta E/0.86166*10^{-4})\times((1/Tn)-(1/Ta)))$

ΔE:活性化エネルギー、Tn: 基準条件の温度、Ta: 加速条件の温度

LTO 5の寿命推定方法

故障モード:

- ①記録されたデータの訂正不能な読み取りエラーの発生有無。
- ②エラーの上昇率(初期から100倍のエラー上昇)があれば不良。

- 活性化エネルギーΔE:

読み取り不良の原因及びエラー上昇率の要因をメタル磁性体テープの 酸化劣化とし、ソニー学術論文*より、 $\Delta E=102KJ/mol \Rightarrow 1.06eV$ を用いる。

*[Estimating the archival life of metal particulate tape] IEEE Transaction on Magnetic vol.28 No5, 1992年

基準条件の温度:

LTOテープメディアの推奨保存環境は16℃から25℃、かつ使用温度は通常、 管理されたデータセンターなどで使用される事が殆どであることを考慮し、25℃とする。

- 加速条件の温度:

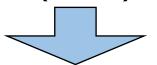
テープメディアは複合材料(プラスチック機構部品、ベースフィルム、塩ビ樹脂等)から 構成され、かつ非常に薄いことより、60℃を超える高温加速が出来ないため、 本来の寿命推定に相応しい最高の温度(55℃)での保存加速を行う。 (尚、湿度は80%RHとする。)

Tape Storage

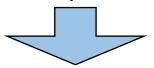
アレニウスの式を使ったメタル磁性体の加速寿命推定



故障モード(活性化エネルギー 1.06eV)及び 基準温度(25℃)/加速温度(55℃)から、加速係数を43.5と試算

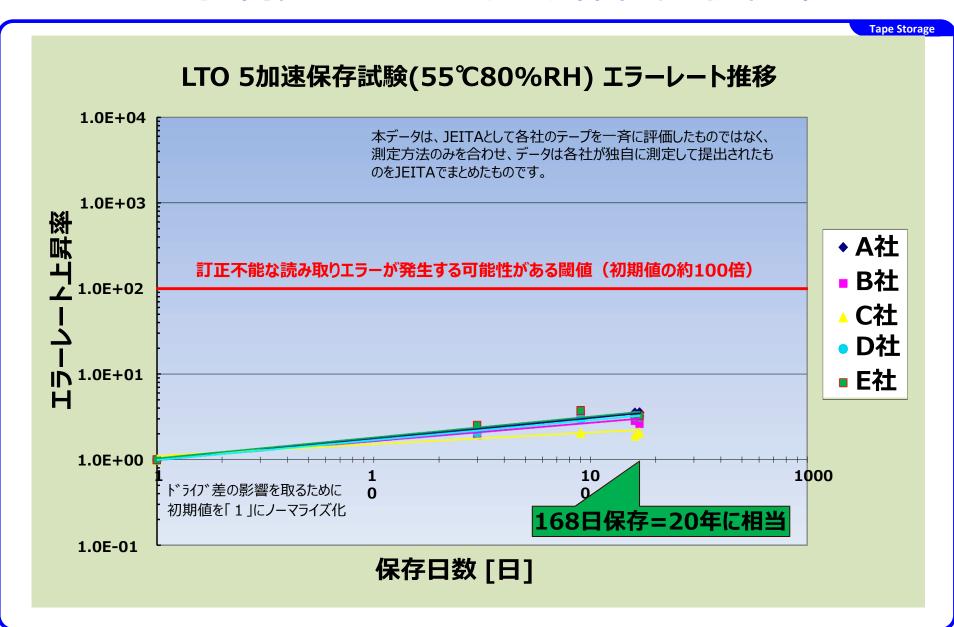


55℃80%RH168日間(4,056時間)保存 168日*43.5=7,351.5日(≒20.1年)



LTO 5を用いて高温高湿環境での、 168日長期保存試験を実施

LTO 5寿命推定のための長期保存試験結果



LTO 5の寿命推定

• 結果

55℃80%RH 168日間(4,056時間)長期保存試験を実施、 エラーレートの推移を測定し、問題のないことを確認した。 (168日*43.5 (加速係数) =7,351.5日≒20年の寿命推定)

結論

本評価において全メディアメーカの製品とも劣化が進まず、 通常の保管環境(25℃)では20年以上の寿命推定が検証された。

考察

システムの保証期間、OS及びソフトウェアの互換性等を考慮すると、 安全かつ安心して、一つのフォーマット媒体にデータを 保管する目安は 10年と考えられ、10年以上の長期保管するユーザにおいては、 10年を目安にデータを移行(マイグレーション)することを推奨する。

LTO 7の寿命評価

背黒

- LTO 5を使用した寿命試験から5年が経過し、データテープの用途と して、長期アーカイブは更に重要性を増し、メディア寿命への関心も 更に高くなっていた。2018年にはLTOも第7世代が主流となり、 磁性体も酸化鉄系のBaFe磁性体へと変わったが、第7世代の 寿命推定がされていなかった。
- ・ 上記の背景により、2018年度は20年を超えるテープメディア寿命 推定を目的に、LTO 7を用いて検証を行った。

- LTO 7は、酸化鉄系のBaFe粒子を磁性体として使用しており、これまでアレニウスの式による寿命推定に用いていたMP磁性体の活性化エネルギーを使用できず、学術論文等でもBaFe磁性体の磁気的な特性に影響する活性化エネルギーのデータを見つけることができていないために、従来と同じ方法での推定ができない。
- そこで、①飽和磁化(Ms)の経時安定性、②再生信号の減衰率、 2種類の磁気的安定性評価試験を実施し、寿命を推定した。

LTO 7の寿命推定方法-①飽和磁化の経時安定性

Tape Storage

- 飽和磁化(Ms)の経時安定性

データテープの磁気特性の変化を測定し、LTO 5の結果と比較する。

- 基準条件の温度:

これまでに実施したLTOテープメディア寿命推定時の基準条件温度を 考慮し25℃とする。

参考:昨今データセンターなどでは、省エネのため使用時の空調管理条件が緩和される 傾向もある。

LTOテープメディアは使用後に推奨保存環境である16℃から25℃(別の施設等)で管理されるものとした。

- 加速条件の温度:

70℃*とする。尚、湿度については80%RH(2013年に実施した LTO 5媒体テストと同条件)及び 低湿(~10%RH)の2条件とする。

*基準/加速条件の温度が夫々25℃/70℃の場合、アレニウスの式から加速係数は225となる。 これにより、約1か月の加速テストから20年、約80日の加速テストから50年の寿命を推定した。

LTO 7の寿命推定方法-②再生信号の減衰率

Tape Storage

_ 再生信号の減衰率

磁性体の熱安定性の指標としてKuV/kBTが知られており、 保持力との関係は下式で示される。この式に従うと、短時間の 保持力変化を測定する事で長期経時後の保持力を推定できる。

$$H_C(t) = \alpha H_K \left\{ 1 - \left(\frac{k_B T}{K_u V} \ln \frac{f_0 t}{\ln 2} \right)^n \right\}$$

ここでは富士フイルム学術論文*に従い、再生信号の減衰の時間 依存性を測定することで、LTO 7の安定性を評価した。

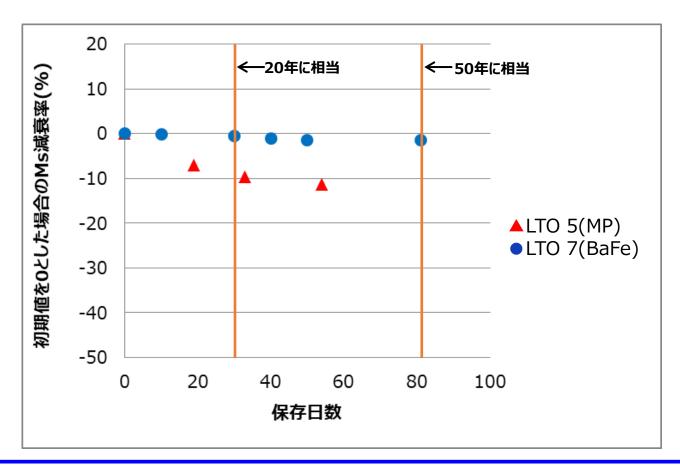
*「リニアテープシステム用バリウムフェライト媒体の長期保存性能し 電子情報通信学会 技術研究報告. MR, 磁気記録112(137),53-57, 2012-07-12)

評価結果-①飽和磁化(70℃/80%RH条件)

Tape Storage

図は70℃/80%RHという高湿の条件で実施した保存テストのLTO 5(▲)と、LTO 7(●)の 飽和磁化(Ms)の経時安定性を比較したものである。

BaFe磁性体を使用したLTO 7では、減衰率が非常に小さく、50年時点でも、2013年に少な くとも20年以上の寿命を確認したLTO 5の20年時点の減衰率よりも小さい結果であった。

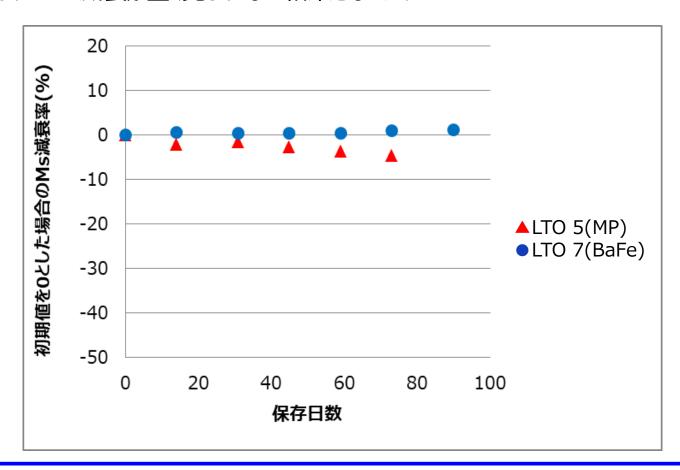


評価結果-①飽和磁化(70℃/低湿条件)

Tape Storage

図は70℃/低湿の条件下で実施した保存テストのLTO 5(▲)と、LTO 7(●)の飽和磁化(Ms) の経時安定性を比較したものである。

LTO 5、LTO 7共に高湿条件よりも安定した挙動を示したが、特に BaFe磁性体を使用した LTO 7では、Msの減衰が全く見られない結果となった。



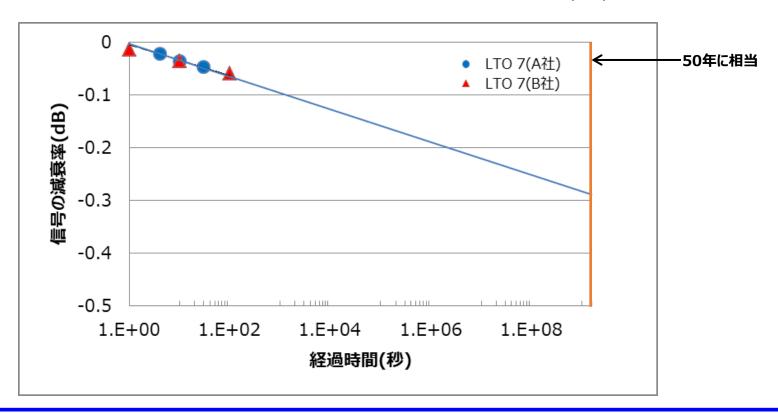
Tape Storage

信号の減衰率は、約0.03 dB/decadeとなった。

これは経過時間が10倍進むごとに、信号が約0.03dBずつ減衰していくことを意味し、 50年後の減衰率は0.3dBとなる。

富士フイルム学術論文*によると、再生信号が0.5dB減衰しても、エラーレートはほぼ変化しない。 従って、LTO 7の信号読み取り品質は、50年以上問題ないと推定できる。

*「バリウムフェライト磁気テープにおける熱安定性パラメータ分布の影響」電子情報通信学会技術研究報告 113(127), 25-29, 2013-7-12



LTO 7の寿命推定

・結果

LTO 7の飽和磁化の経時安定性は、LTO 5より良好な結果であった。 また、再生信号の減衰率は50年以上、信号の読み取り品質に影響 のないことが確認された。

結論

保管環境(25℃)では、磁気的な性能においては50年以上の寿命 推定が検証できた。

考察

LTO 7テープメディアが50年以上磁気的に安定なことは確認できたが、システムの保証期間、OS及びソフトウェアの互換性等を考慮すると、安全かつ安心して、一つのテープフォーマットにデータを保管する目安は10年と考えられ、10年以上の長期保管をする場合は、JIS Z 6019 「磁気テープによるデジタル情報の長期保存方法」を参照し、データを適切に移行(マイグレーション)することを推奨する。